

Symbol	Tr1:Nch	Tr2:Nch
V_{DSS}	30V	30V
$R_{DS(on)}(Max.)$	14.6m Ω	11.8m Ω
I_D	$\pm 10A$	$\pm 11A$
P_D	2.0W	

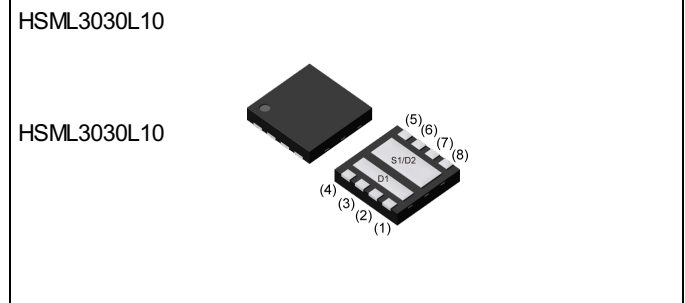
●Features

- 1) Low on - resistance.
- 2) Pb-free lead plating ; RoHS compliant.
- 3) Halogen Free.

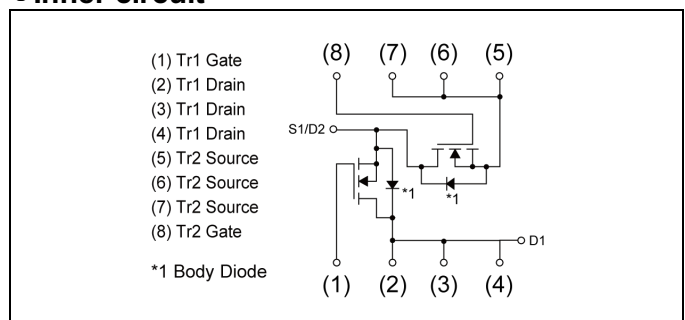
●Application

Switching

●Outline



●Inner circuit



●Packaging specifications

Type	Packing	Embossed Tape
	Reel size (mm)	180
	Tape width (mm)	8.0
	Basic ordering unit (pcs)	3000
	Taping code	TB
	Marking	HS8K1

●Absolute maximum ratings ($T_a = 25^\circ C$, unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Value		Unit
		Tr1:Nch	Tr2:Nch	
Drain - Source voltage	V_{DSS}	30	30	V
Continuous drain current	I_D	± 10	± 11	A
Pulsed drain current	I_{DP}^{*1}	± 40	± 44	A
Gate - Source voltage	V_{GSS}	± 20	± 20	V
Avalanche current, single pulse	I_{AS}^{*2}	10	11	A
Avalanche energy, single pulse	E_{AS}^{*2}	7.6	9.1	mJ
Power dissipation	P_D^{*3}	2.0		W
Junction temperature	T_j	150		$^\circ C$
Operating junction and storage temperature range	T_{stg}	-55 to +150		$^\circ C$

● Thermal resistance

Parameter	Symbol	Values			Unit
		Min.	Typ.	Max.	
Thermal resistance, junction - ambient	R_{thJA}^{*3}	-	-	62.5	°C/W

● Electrical characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Type	Conditions	Values			Unit
				Min.	Typ.	Max.	
Drain - Source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	Tr1	$V_{GS} = 0V, I_D = 1mA$	30	-	-	V
		Tr2	$V_{GS} = 0V, I_D = 1mA$	30	-	-	
Breakdown voltage temperature coefficient	$\frac{\Delta V_{(BR)DSS}}{\Delta T_j}$	Tr1	$I_D = 1mA$, referenced to 25°C	-	28	-	mV/°C
		Tr2	$I_D = 1mA$, referenced to 25°C	-	28	-	
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	Tr1	$V_{DS} = 24V, V_{GS} = 0V$	-	-	1	μA
		Tr2	$V_{DS} = 24V, V_{GS} = 0V$	-	-	1	
Gate - Source leakage current	I_{GSS}	Tr1	$V_{DS} = 0V, V_{GS} = \pm 20V$	-	-	±100	nA
		Tr2	$V_{DS} = 0V, V_{GS} = \pm 20V$	-	-	±100	
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	Tr1	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 1mA$	1.2	-	2.5	V
		Tr2	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 1mA$	1.2	-	2.5	
Gate threshold voltage temperature coefficient	$\frac{\Delta V_{GS(th)}}{\Delta T_j}$	Tr1	$I_D = 1mA$, referenced to 25°C	-	-3.87	-	mV/°C
		Tr2	$I_D = 1mA$, referenced to 25°C	-	-3.87	-	
Static drain - source on - state resistance	$R_{DS(on)}^{*4}$	Tr1	$V_{GS} = 10V, I_D = 10A$	-	11.2	14.6	mΩ
			$V_{GS} = 4.5V, I_D = 10A$	-	14.7	19.2	
		Tr2	$V_{GS} = 10V, I_D = 11A$	-	9.1	11.8	
			$V_{GS} = 4.5V, I_D = 11A$	-	11.9	15.5	
Gate resistance	R_G	Tr1	f=1MHz, open drain	-	2.0	-	Ω
		Tr2		-	1.9	-	
Forward Transfer Admittance	$ Y_{fs} ^{*4}$	Tr1	$V_{DS} = 5V, I_D = 10A$	5	-	-	S
		Tr2	$V_{DS} = 5V, I_D = 11A$	6	-	-	

*1 $P_w \leq 10\mu\text{s}$, Duty cycle $\leq 1\%$

*2 $L \approx 0.1\text{mH}$, $V_{DD} = 15V$, $R_G = 25\Omega$, STARTING $T_j = 25^\circ\text{C}$ Fig.3-1,3-2

*3 Mounted on a Cu board (40×40×0.8mm)

*4 Pulsed

● Electrical characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

<Tr1>

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Input capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = 0V$	-	348	-	pF
Output capacitance	C_{oss}	$V_{DS} = 15V$	-	98	-	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}	$f = 1\text{MHz}$	-	25	-	
Turn - on delay time	$t_{d(on)}^{*4}$	$V_{DD} \approx 15V, V_{GS} = 10V$	-	8.2	-	ns
Rise time	t_r^{*4}	$I_D = 5A$	-	4.5	-	
Turn - off delay time	$t_{d(off)}^{*4}$	$R_L = 3\Omega$	-	19.2	-	
Fall time	t_f^{*4}	$R_G = 10\Omega$	-	2.9	-	

<Tr2>

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Input capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = 0V$	-	429	-	pF
Output capacitance	C_{oss}	$V_{DS} = 15V$	-	121	-	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}	$f = 1\text{MHz}$	-	31	-	
Turn - on delay time	$t_{d(on)}^{*4}$	$V_{DD} \approx 15V, V_{GS} = 10V$	-	8.4	-	ns
Rise time	t_r^{*4}	$I_D = 5.5A$	-	5.2	-	
Turn - off delay time	$t_{d(off)}^{*4}$	$R_L = 2.7\Omega$	-	19.7	-	
Fall time	t_f^{*4}	$R_G = 10\Omega$	-	3.2	-	

● Gate charge characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

<Tr1>

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit	
			Min.	Typ.	Max.		
Total gate charge	Q_g^{*4}	$V_{DD} \approx 15\text{V}$ $I_D = 10\text{A}$	$V_{GS} = 10\text{V}$	-	6.0	-	nC
				-	2.7	-	
Gate - Source charge	Q_{gs}^{*4}		$V_{GS} = 4.5\text{V}$	-	1.2	-	
Gate - Drain charge	Q_{gd}^{*4}			-	0.8	-	

<Tr2>

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit	
			Min.	Typ.	Max.		
Total gate charge	Q_g^{*4}	$V_{DD} \approx 15\text{V}$ $I_D = 11\text{A}$	$V_{GS} = 10\text{V}$	-	7.4	-	nC
				-	3.3	-	
Gate - Source charge	Q_{gs}^{*4}		$V_{GS} = 4.5\text{V}$	-	1.4	-	
Gate - Drain charge	Q_{gd}^{*4}			-	1.0	-	

● Body diode electrical characteristics (Source-Drain) ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

<Tr1>

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Continuous forward current	I_S	$T_a = 25^\circ\text{C}$	-	-	1.67	A
Pulse forward current	I_{SP}^{*1}		-	-	40	
Forward voltage	V_{SD}^{*4}	$V_{GS} = 0\text{V}, I_S = 1.67\text{A}$	-	-	1.2	V

<Tr2>

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Continuous forward current	I_S	$T_a = 25^\circ\text{C}$	-	-	1.67	A
Pulse forward current	I_{SP}^{*1}		-	-	44	
Forward voltage	V_{SD}^{*4}	$V_{GS} = 0\text{V}, I_S = 1.67\text{A}$	-	-	1.2	V

●Electrical characteristic curves <Tr1>

Fig.1 Power Dissipation Derating Curve

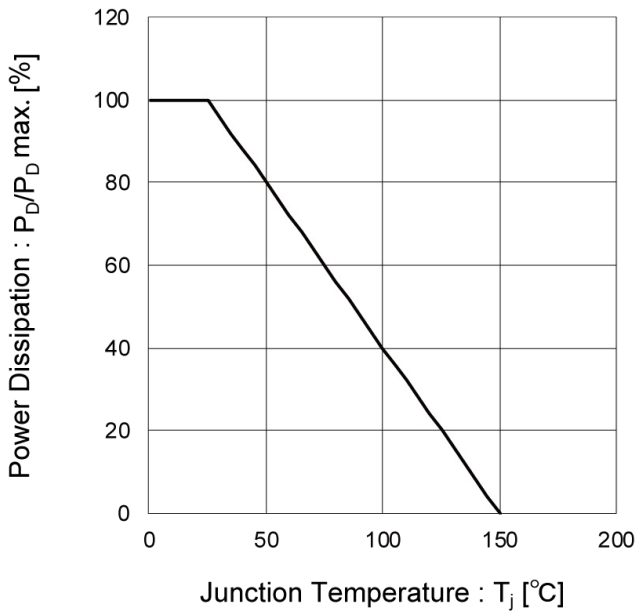


Fig.2 Maximum Safe Operating Area

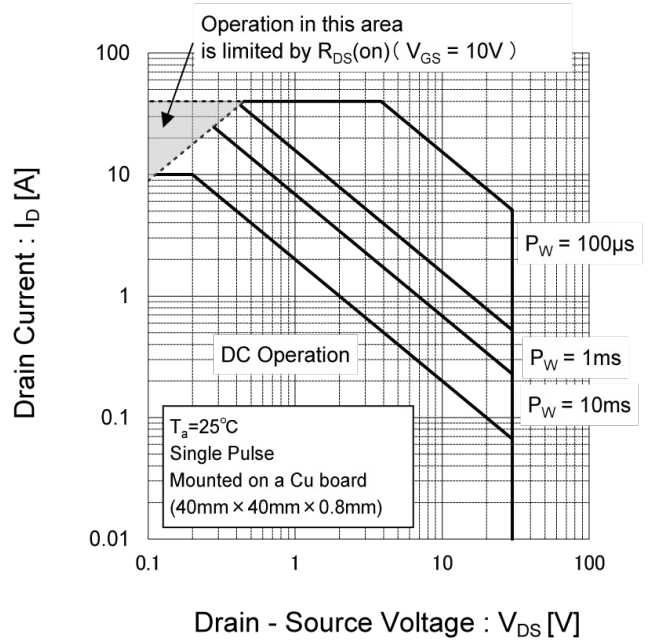


Fig.3 Normalized Transient Thermal Resistance vs. Pulse Width

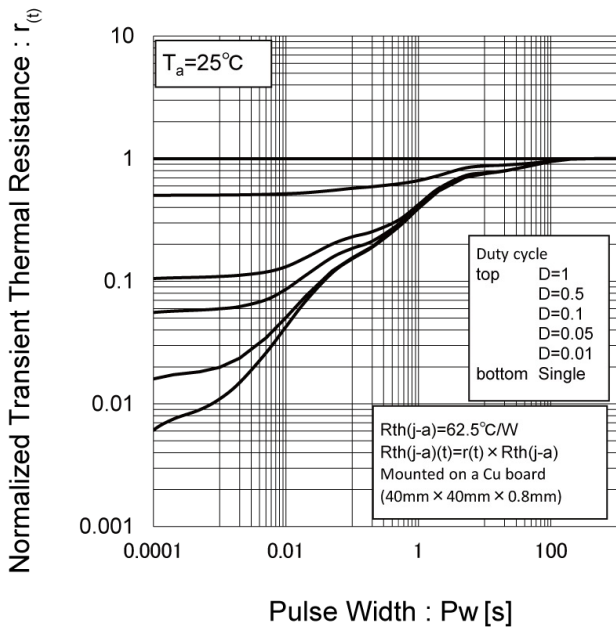
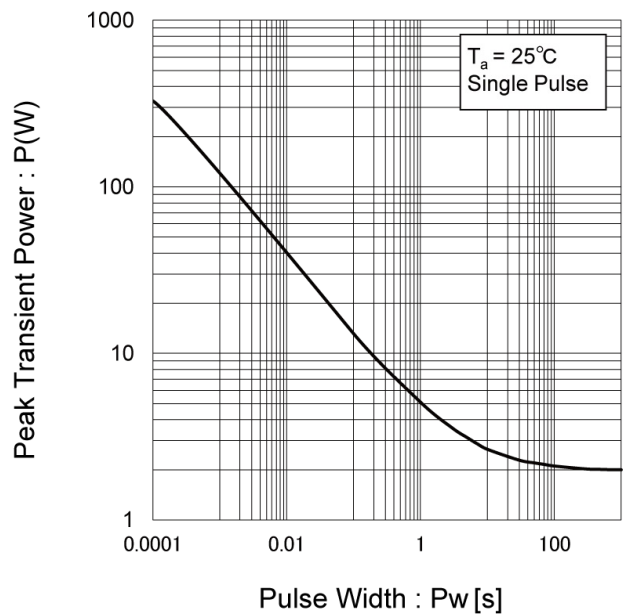


Fig.4 Single Pulse Maximum Power dissipation



●Electrical characteristic curves <Tr1>

Fig.5 Typical Output Characteristics(I)

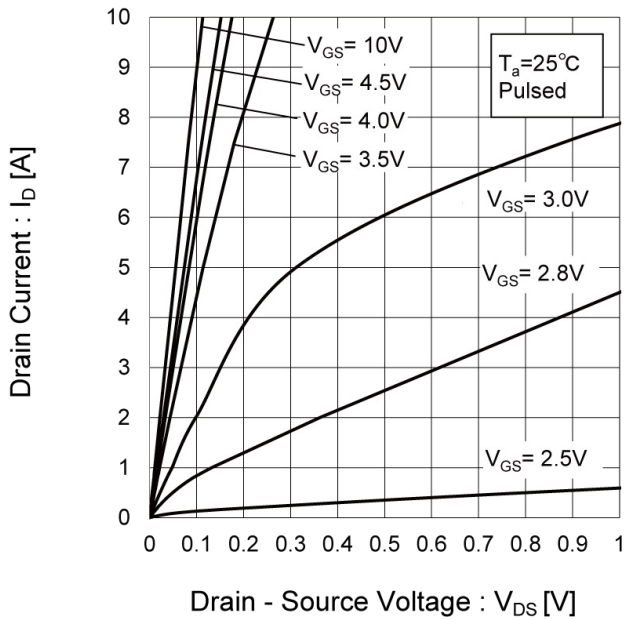


Fig.6 Typical Output Characteristics(II)

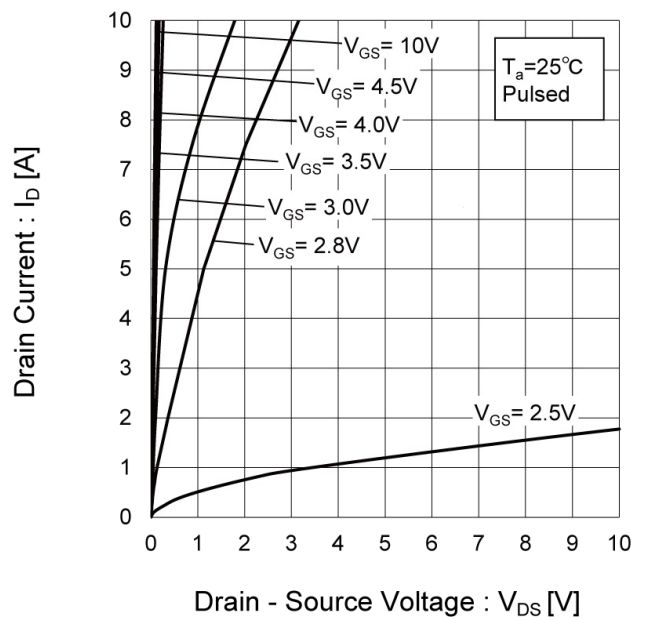


Fig.7 Breakdown Voltage vs. Junction Temperature

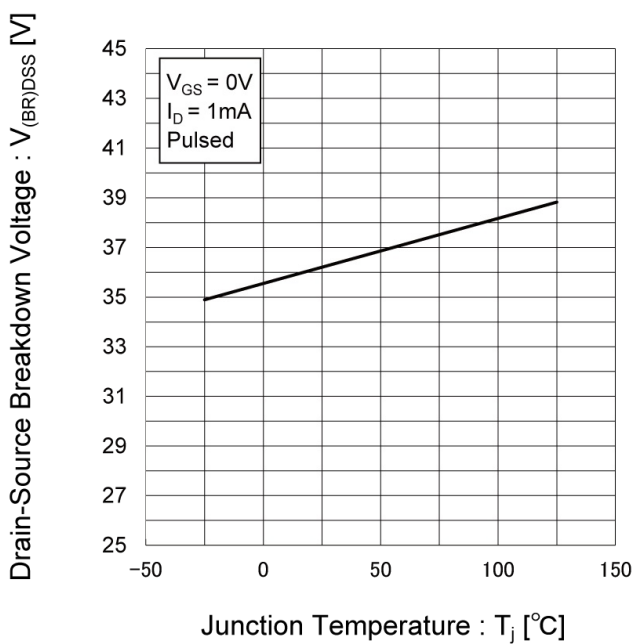
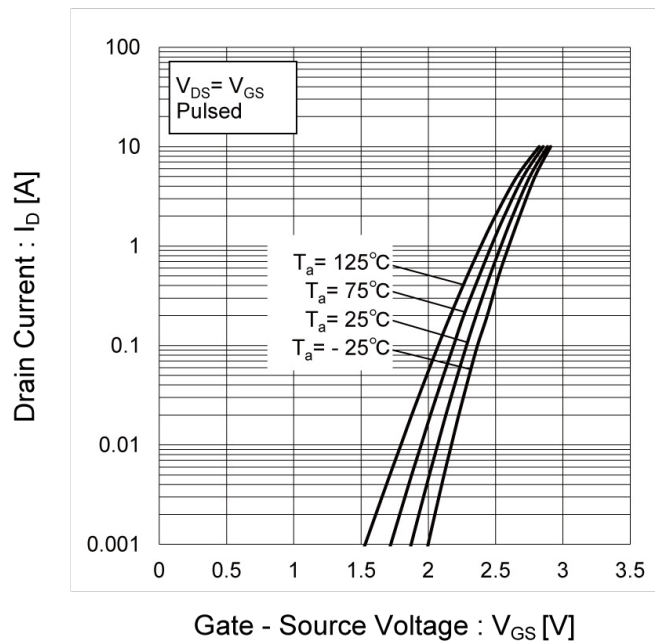


Fig.8 Typical Transfer Characteristics



●Electrical characteristic curves <Tr1>

Fig.9 Gate Threshold Voltage vs. Junction Temperature

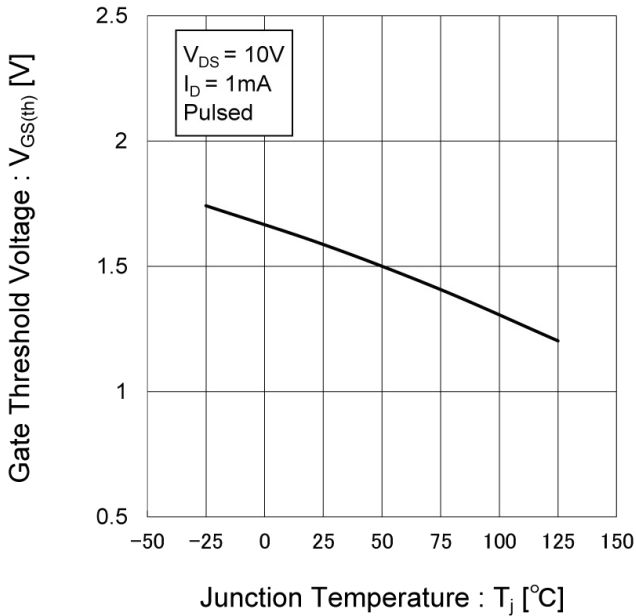


Fig.10 Forward Transfer Admittance vs. Drain Current

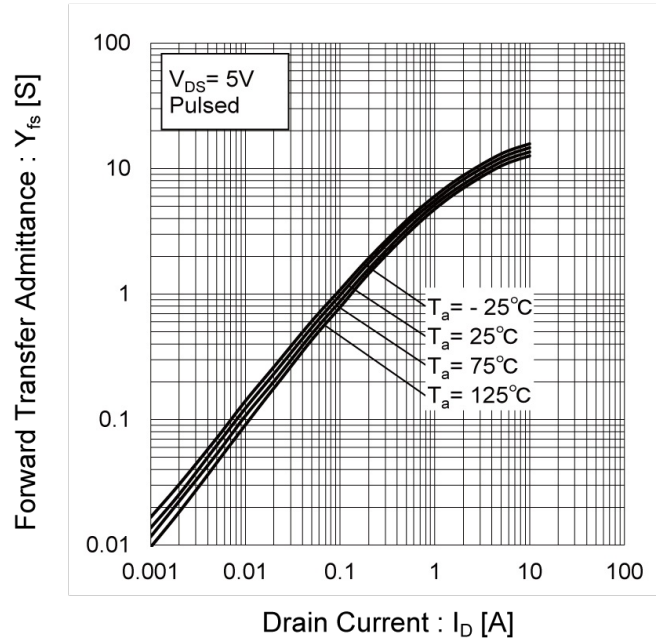


Fig.11 Drain Current Derating Curve

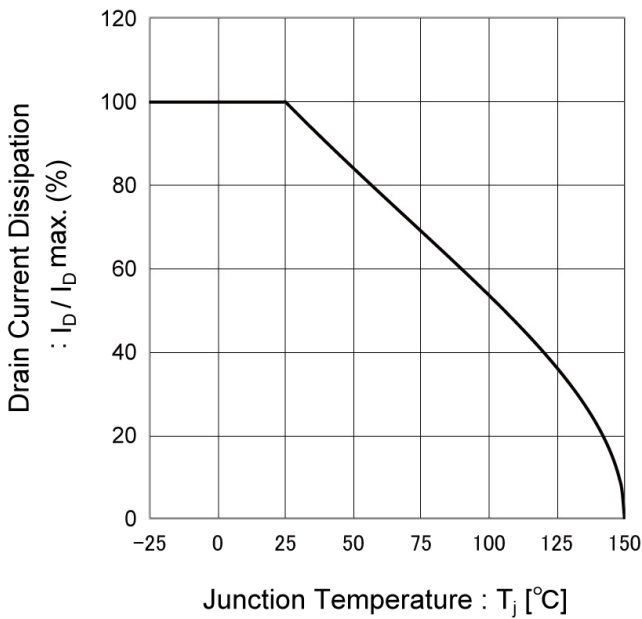
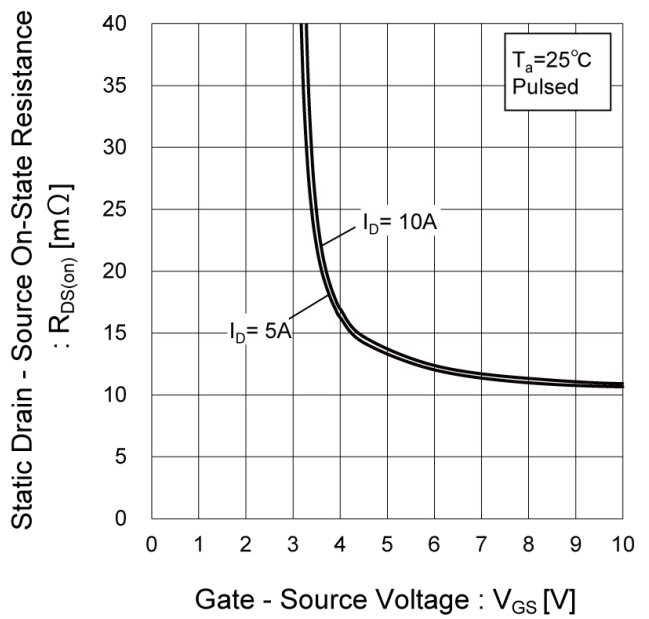


Fig.12 Static Drain - Source On - State Resistance vs. Gate Source Voltage



●Electrical characteristic curves <Tr1>

Fig.13 Static Drain - Source On - State Resistance vs. Junction Temperature

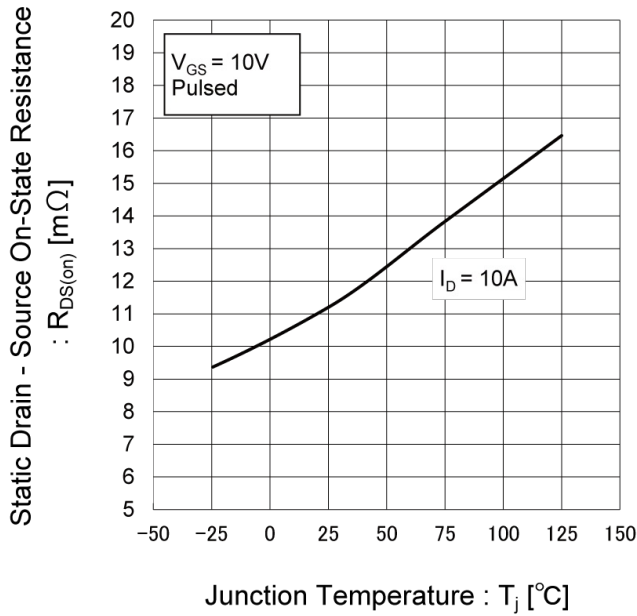


Fig.14 Static Drain - Source On - State Resistance vs. Drain Current(I)

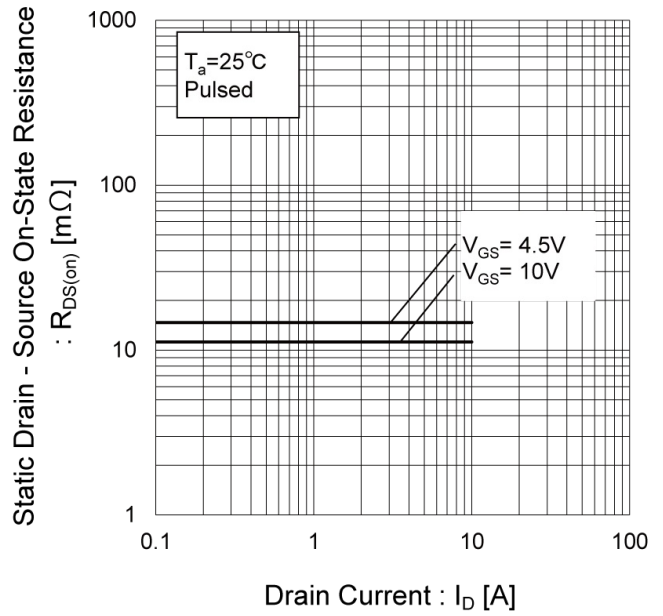


Fig.15 Static Drain - Source On - State Resistance vs. Drain Current(II)

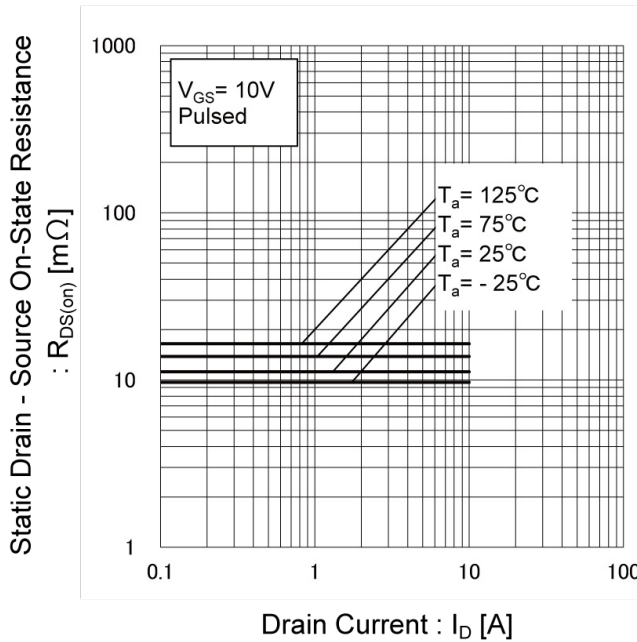
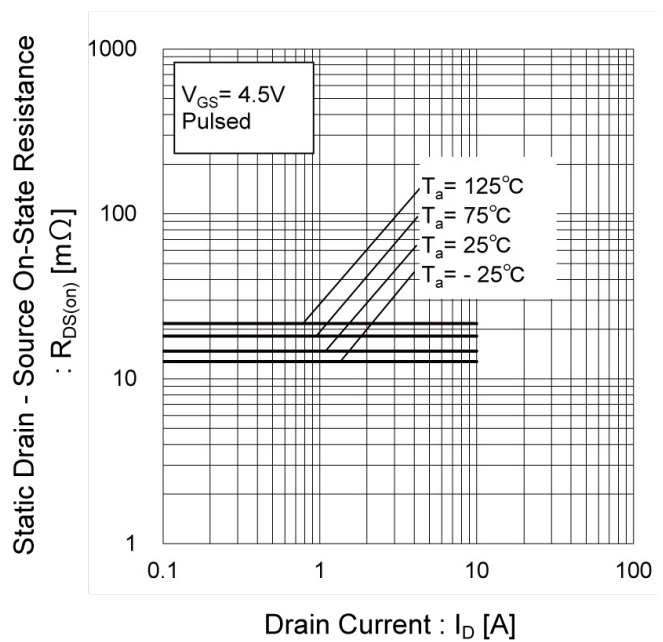


Fig.16 Static Drain - Source On - State Resistance vs. Drain Current(III)



●Electrical characteristic curves <Tr1>

Fig.17 Typical Capacitance vs. Drain - Source Voltage

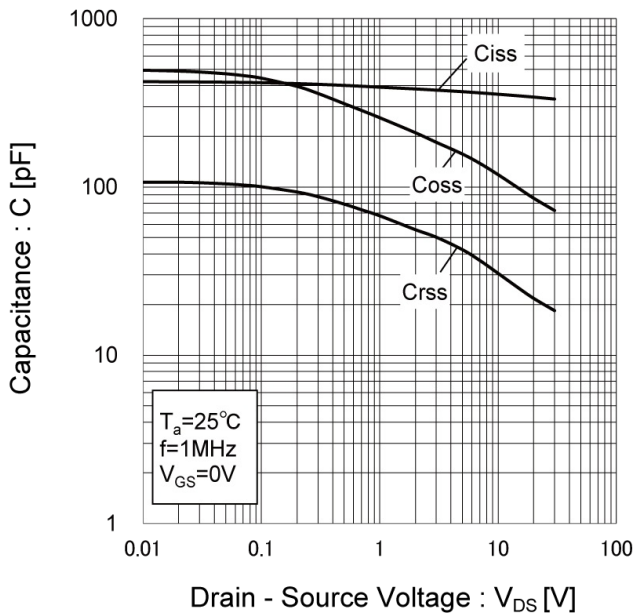


Fig.18 Switching Characteristics

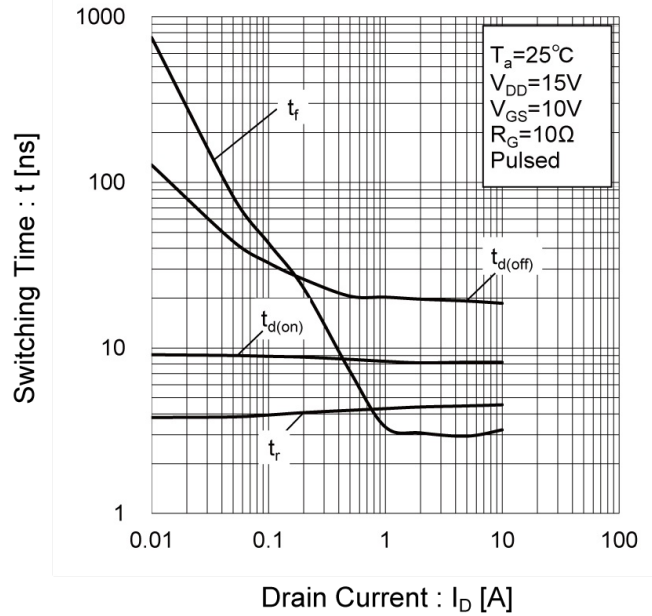


Fig.19 Dynamic Input Characteristics

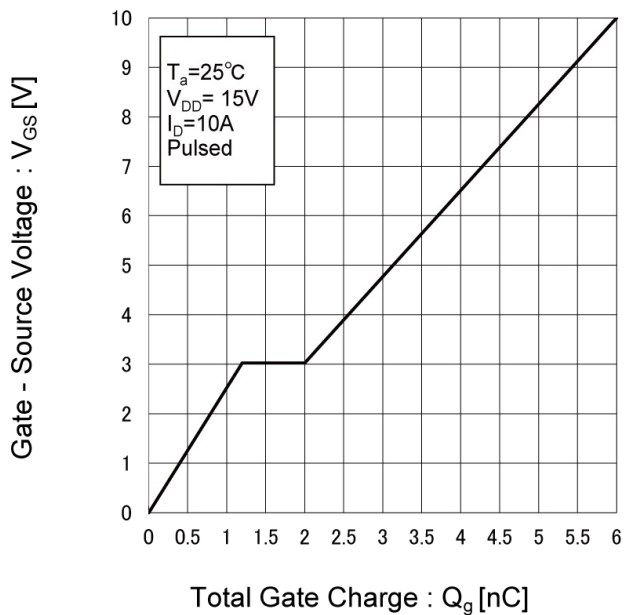
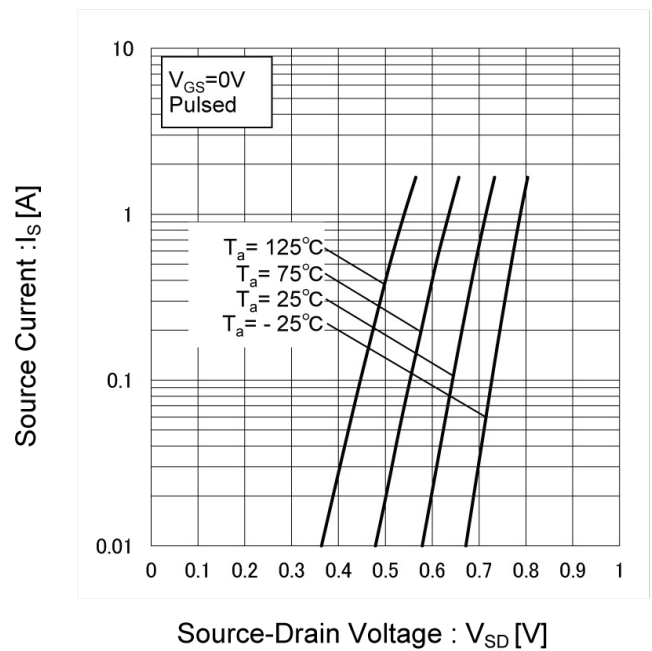


Fig.20 Source Current vs. Source Drain Voltage



● Electrical characteristic curves <Tr2>

Fig.1 Power Dissipation Derating Curve

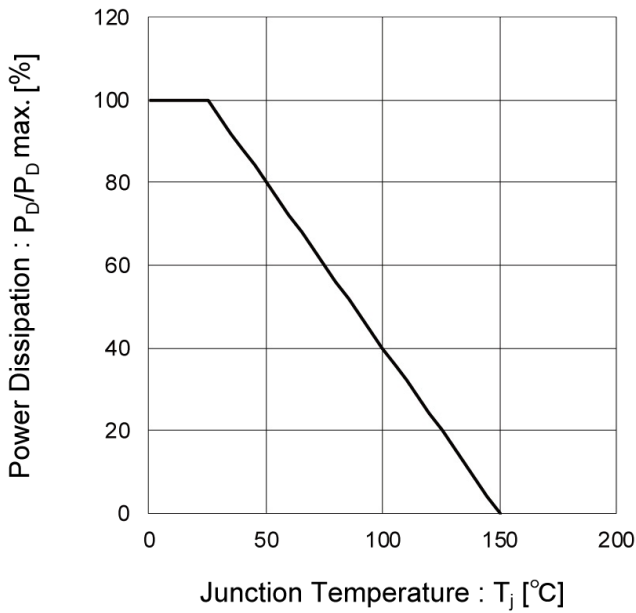


Fig.2 Maximum Safe Operating Area

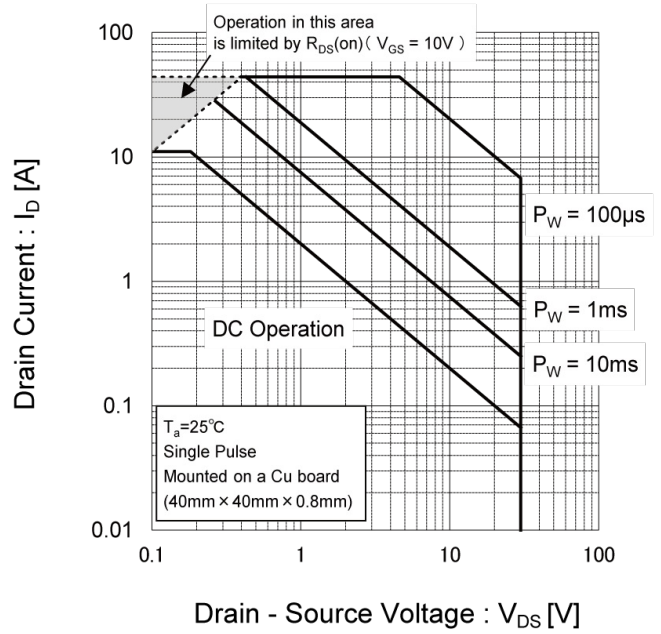


Fig.3 Normalized Transient Thermal Resistance vs. Pulse Width

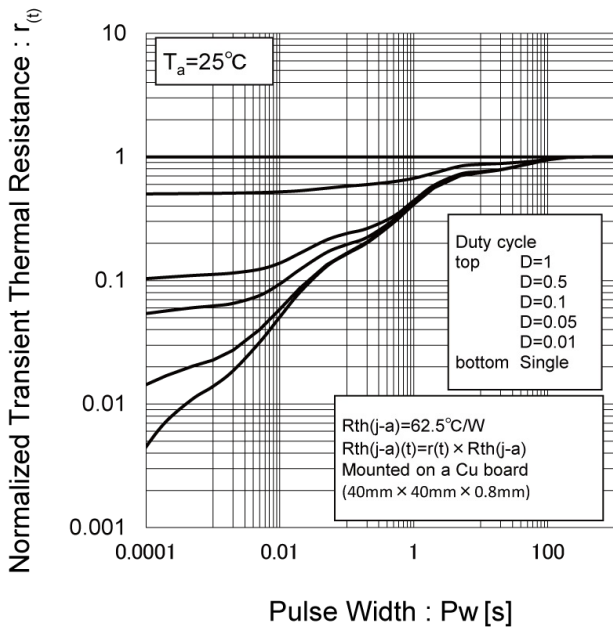
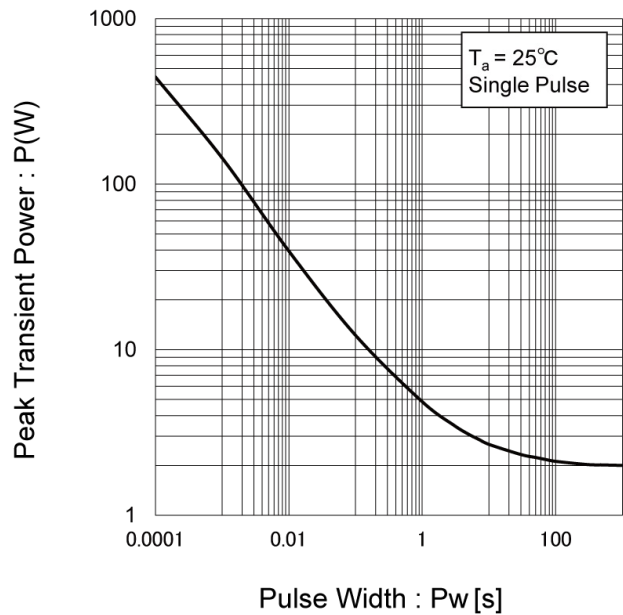


Fig.4 Single Pulse Maximum Power dissipation



●Electrical characteristic curves <Tr2>

Fig.5 Typical Output Characteristics(I)

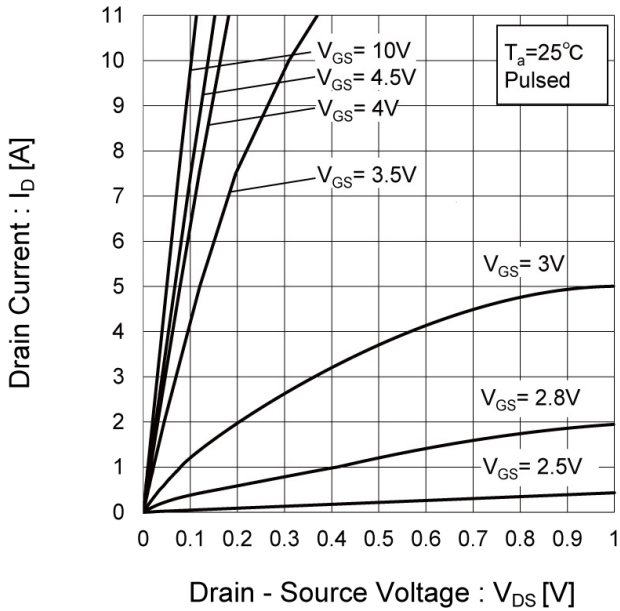


Fig.6 Typical Output Characteristics(II)

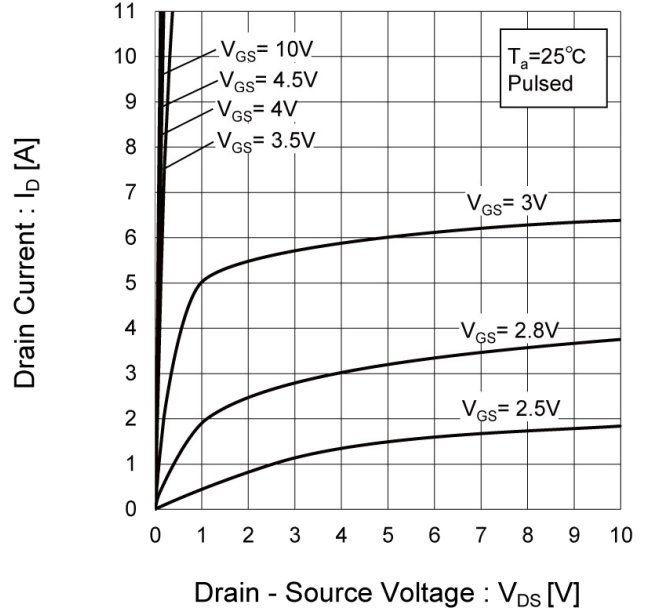


Fig.7 Breakdown Voltage vs. Junction Temperature

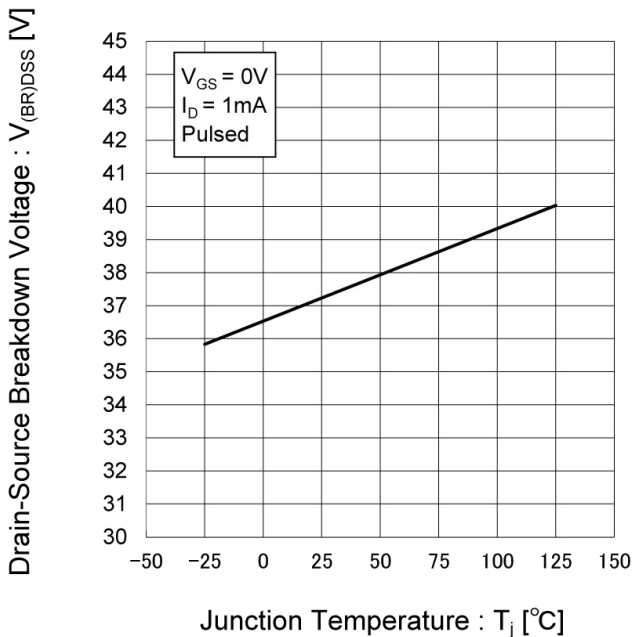
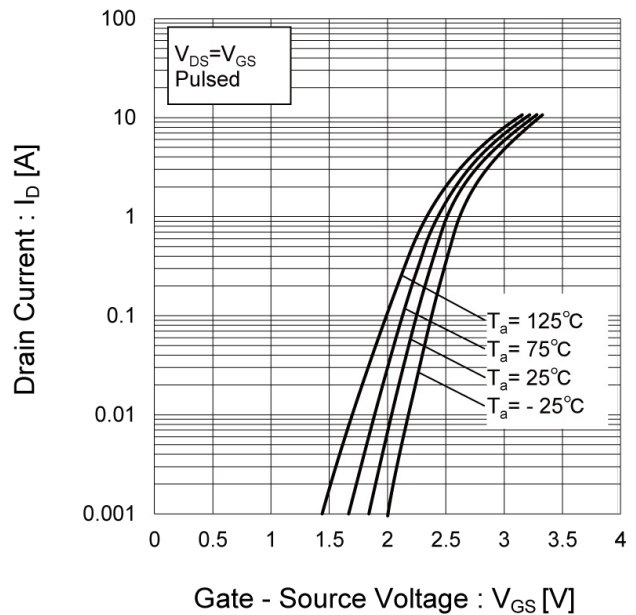


Fig.8 Typical Transfer Characteristics



●Electrical characteristic curves <Tr2>

Fig.9 Gate Threshold Voltage vs. Junction Temperature

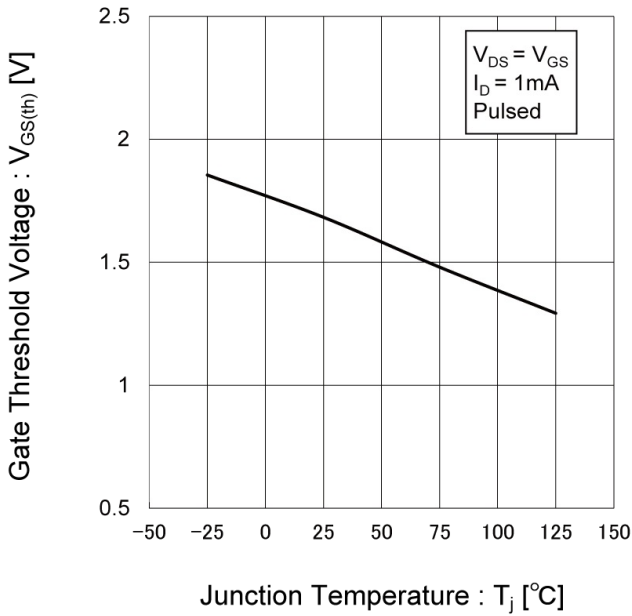


Fig.10 Forward Transfer Admittance vs. Drain Current

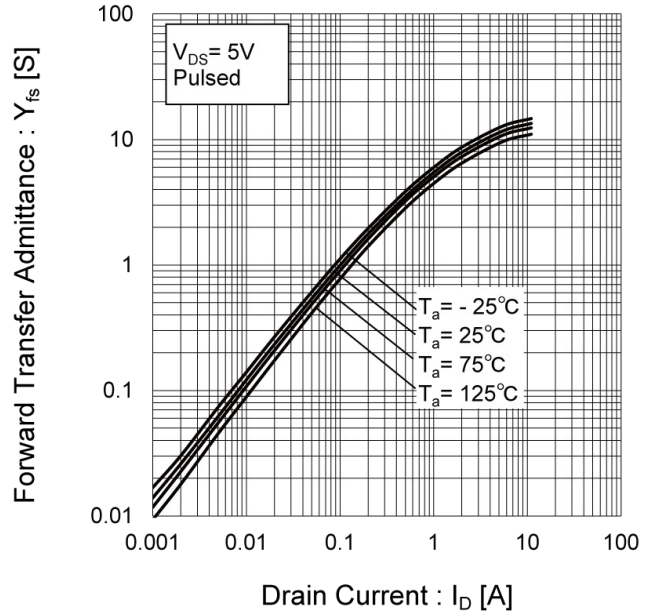


Fig.11 Drain Current Derating Curve

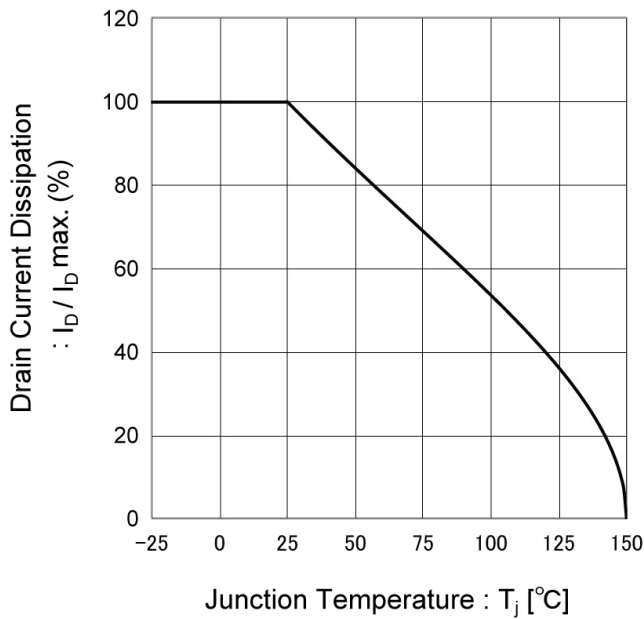
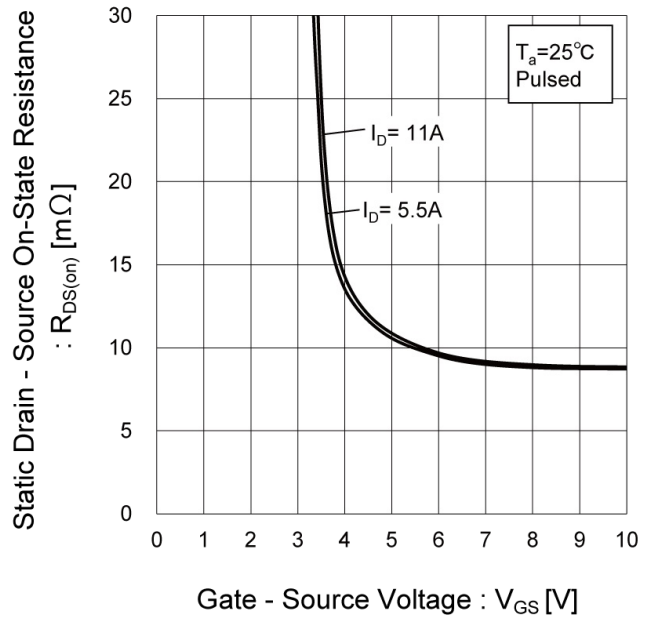


Fig.12 Static Drain - Source On - State Resistance vs. Gate Source Voltage



●Electrical characteristic curves <Tr2>

Fig.13 Static Drain - Source On - State Resistance vs. Junction Temperature

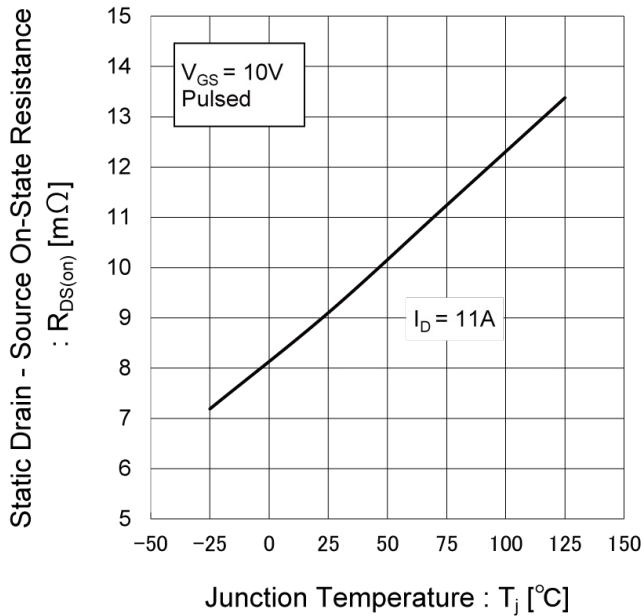


Fig.14 Static Drain - Source On - State Resistance vs. Drain Current(I)

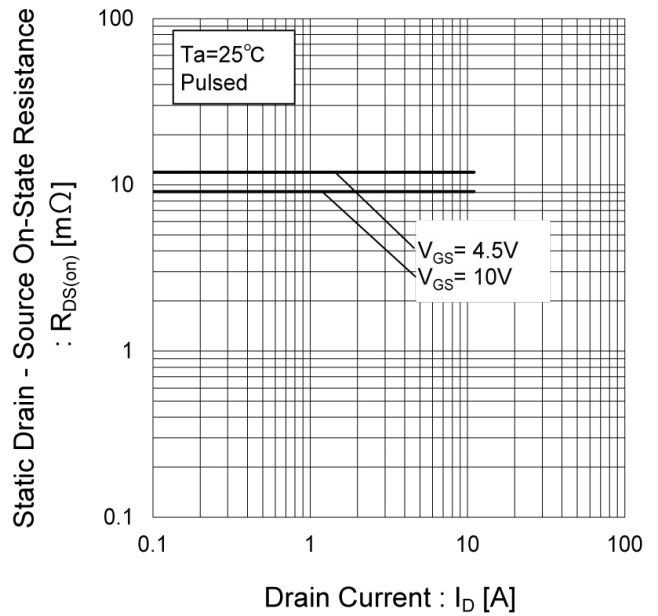


Fig.15 Static Drain - Source On - State Resistance vs. Drain Current(II)

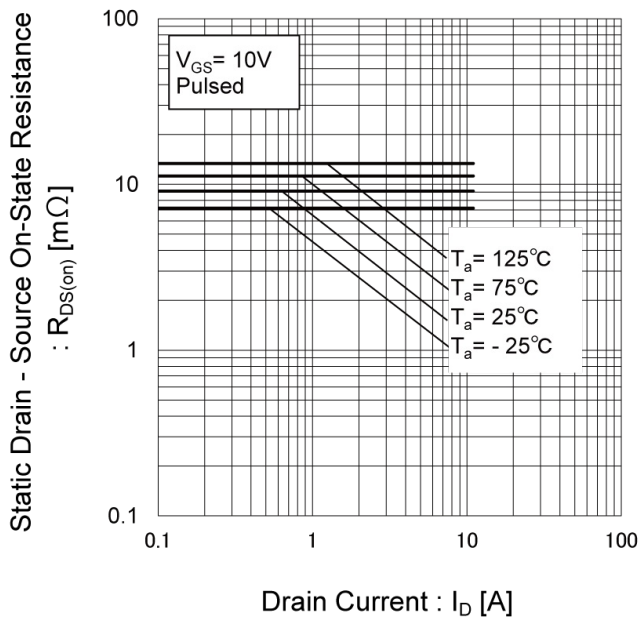
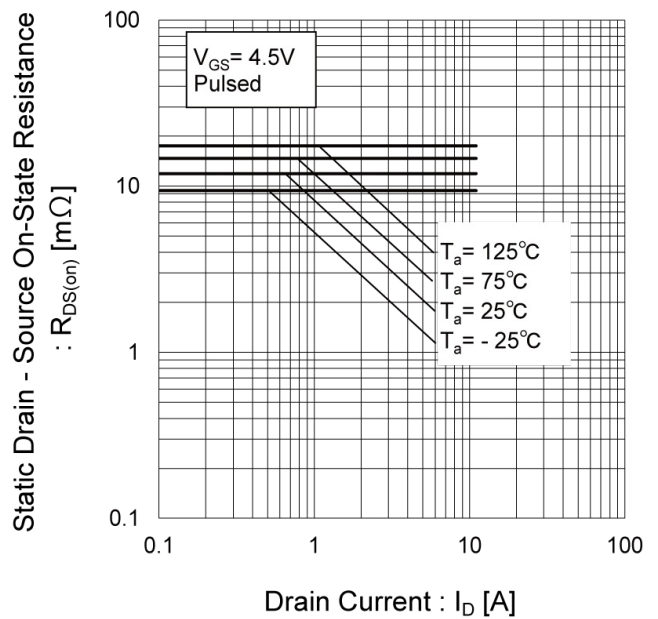


Fig.16 Static Drain - Source On - State Resistance vs. Drain Current(III)



● Electrical characteristic curves <Tr2>

Fig.17 Typical Capacitance vs. Drain - Source Voltage

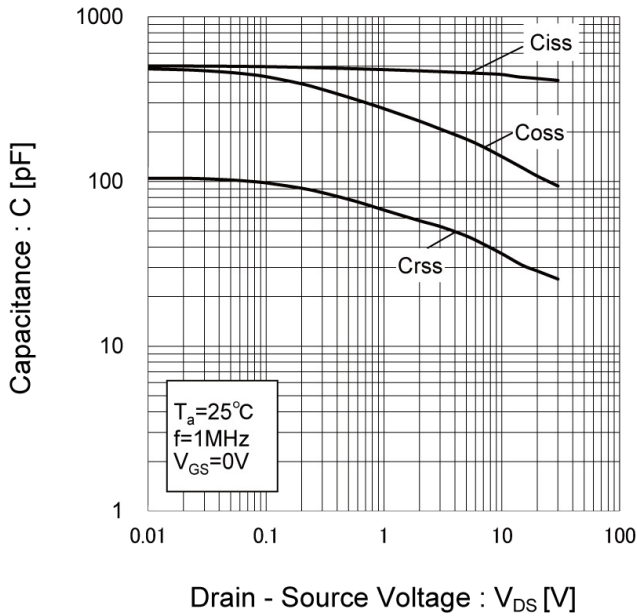


Fig.18 Switching Characteristics

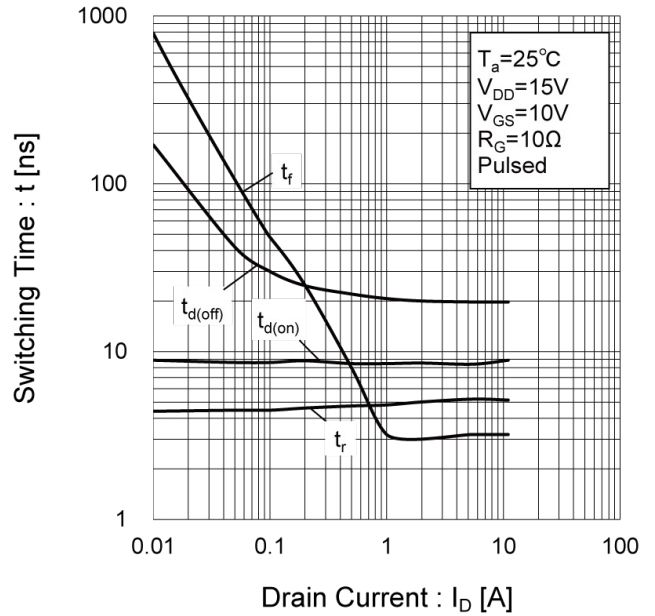


Fig.19 Dynamic Input Characteristics

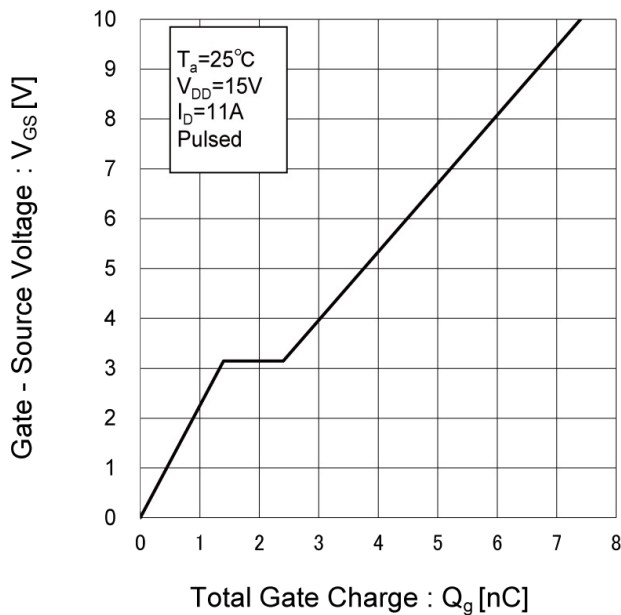
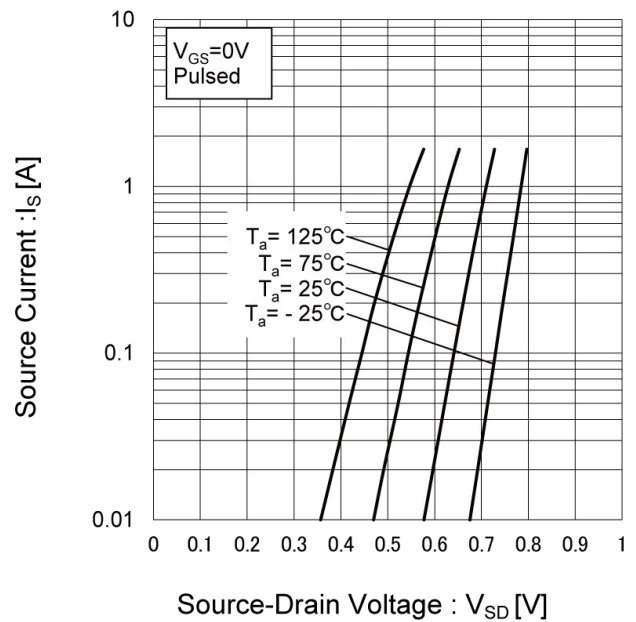


Fig.20 Source Current vs. Source Drain Voltage



● Measurement circuits <It is the same for the Tr1 and Tr2>

Fig.1-1 Switching Time Measurement Circuit

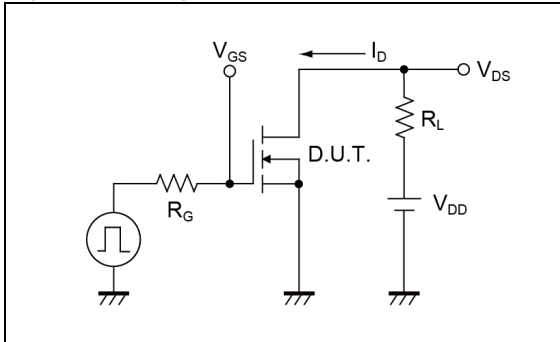


Fig.1-2 Switching Waveforms

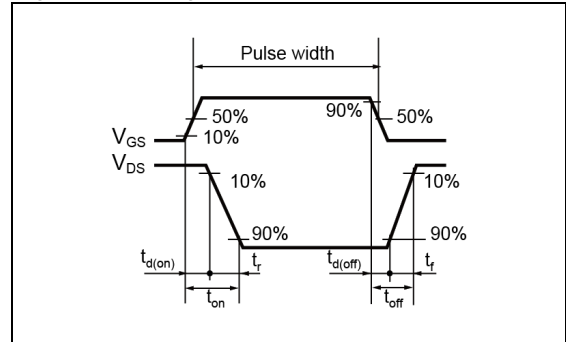


Fig.2-1 Gate Charge Measurement Circuit

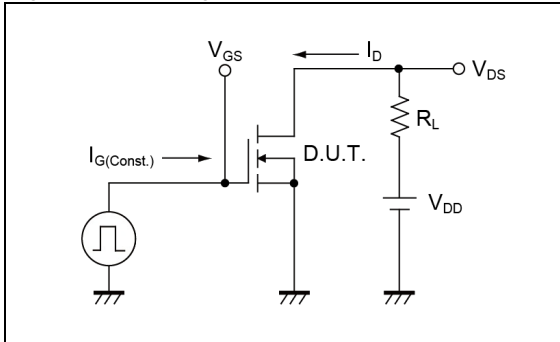


Fig.2-2 Gate Charge Waveform

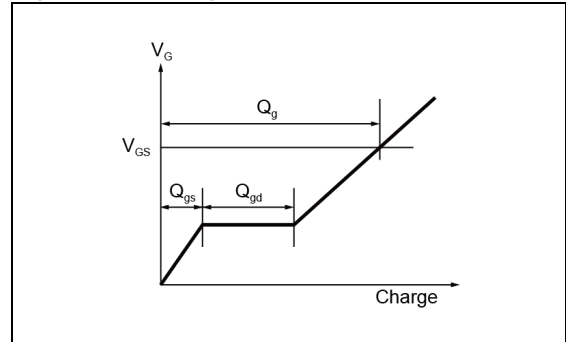


Fig.3-1 Avalanche Measurement Circuit

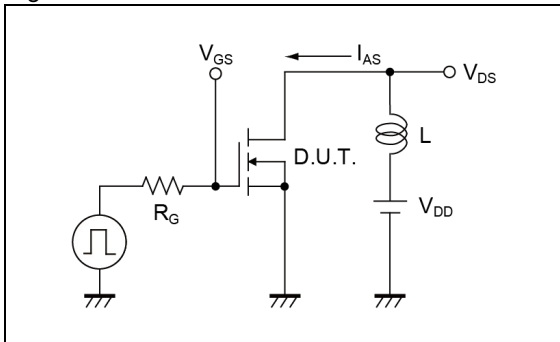
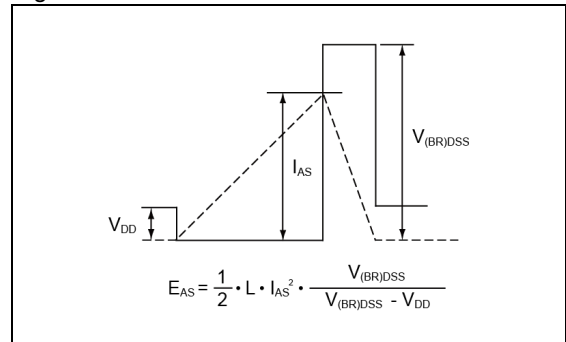


Fig.3-2 Avalanche Waveform

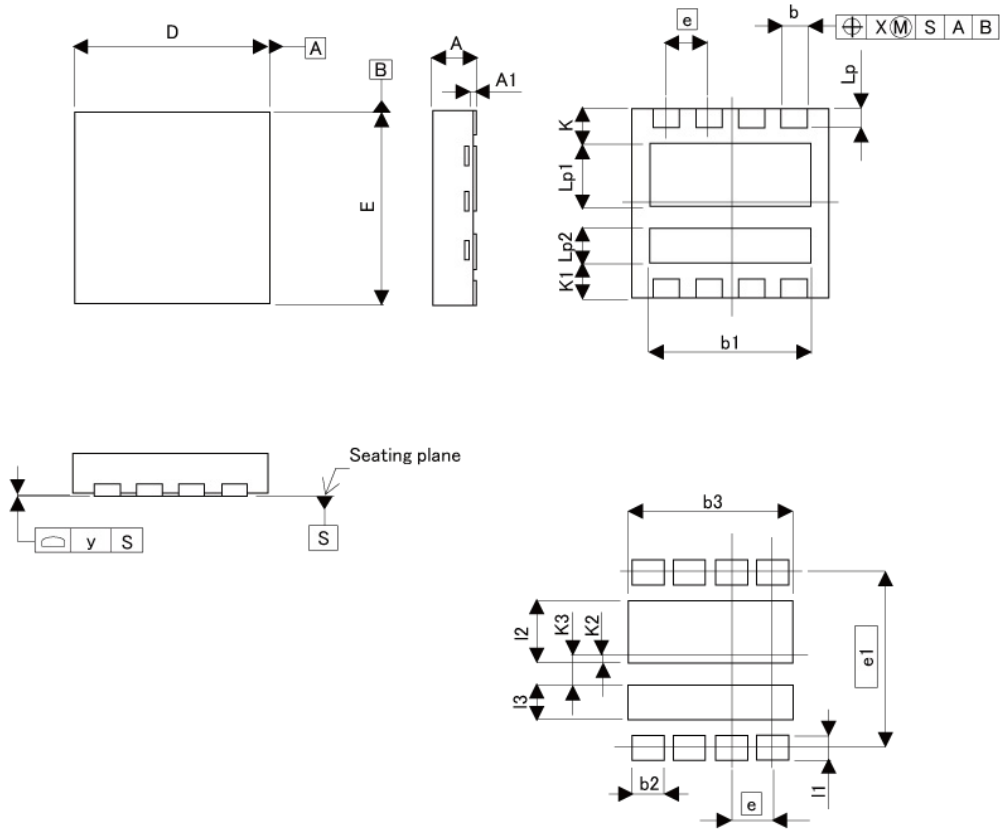


● Notice

This product might cause chip aging and breakdown under the large electrified environment. Please consider to design ESD protection circuit.

●Dimensions

HSML3030L10



Pattern of terminal position areas
[Not a pattern of soldering pads]

DIM	MILIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.55	0.65	0.022	0.026
A1	0.00	0.05	0.000	0.002
b	0.35	0.45	0.014	0.018
b1	2.30	2.50	0.091	0.098
D	2.90	3.10	0.114	0.122
E	2.90	3.10	0.114	0.122
e	0.55	0.75	0.022	0.030
Lp	0.27	0.37	0.011	0.015
Lp1	0.89	1.09	0.035	0.043
Lp2	0.42	0.62	0.017	0.024
K	0.57		0.022	
K1	0.57		0.022	
x	-	0.10	-	0.004
y	-	0.10	-	0.004

DIM	MILIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
b2	-	0.55	-	0.022
b3	-	2.5	-	0.098
e1	2.68		0.106	
l1	-	0.325	-	0.013
l2	-	0.62	-	0.024
l3	-	1.09	-	0.043
K2	-	0.11	-	0.004
K3	-	0.51	-	0.020

Dimension in mm/inches

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。従いまして、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険若しくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。従いまして、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実にを行うことをお勧め致します)、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合。
 - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 許容損失(Pd)は周囲温度(Ta)に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、ディレーティングカーブ範囲内であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。従いまして、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施の上、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。(人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等)

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ①潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ②推奨温度、湿度以外での保管
 - ③直射日光や結露する場所での保管
 - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を超過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を超過した製品は、はんだ付け性を確認した上でご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き(梱包箱に表示されている天面方向)で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を超過した場合はベーク処置を行った上でご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルにQRコードが印字されていますが、QRコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等(ソフトウェア含む)との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ローム若しくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。但し、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社若しくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。